梶田晴司,中山隆史^a, 湊丈俊^b,加藤浩之^c,川合眞紀^{c,d}

所属名, 豊田中央研究所, ª千葉大学, b東北大学, º理化学研究所, d東京大学

メールアドレス, fine-controller@mosk.tytlabs.co.jp

概要: TiO2表面の光誘起親水性メカニズム解析のため、第一原理計算による荷電表面計算法を考案 した。この方法は高精度な荷電表面の電子状態計算を可能とし、かつ荷電計算による計算時間の増加 はほとんどなく、既存コードへの組み込みも容易であるという長所を持つ。この荷電表面計算法によ り、正荷電 TiO2表面上の吸着水分子反応を解析した。吸着水分子は既存の光誘起親水性メカニズム で提唱されている反応を起こさなかった。一方、正荷電効果により吸着水分子が H₃O+へと変化する 反応を観測した。この H₃O+の生成が光誘起親水性の初期過程に重要な役割を担うと考えられる。

1 はじめに

TiO₂は光照射により疎水表面から親水表面へと 変化する光誘起親水性を有し(図 1 参照)、防汚・ 防曇効果を利用した実用化が進んでいる。光誘起 親水性は光生成された正孔(正電荷)が吸着水分子 と反応して発現する。また光照射しなくとも、電 圧により TiO₂ 表面が正荷電する事で親水性に変 化する。この事から光誘起親水性において、<u>表面</u> <u>の正荷電が反応の駆動力</u>になると考えられている。

最も流布している光誘起親水性のモデルメカニ ズムを図2に示す[2]:(i)疎水表面にはTiO₂表面酸 素サイト(Os)に水素(H)が吸着している[3]。(ii) 光 生成された正孔がチタン(Ti)とOsH との結合を弱 める。(iii) 弱められたTi-OsH 結合に物理吸着し ていた水分子(H₂O)が反応し、新しいOsH が生成 される。この表面OsH の増加により親水表面へと 変化する。

しかし上述のモデルメカニズムは予測の範囲を 超えておらず、理論手法による検証は我々の知る 限りなされていない。その理由は、荷電表面は電 極反応や STM による電場効果など重要な物理現 象を引き起こすにも関わらず、精度よく荷電表面 を計算する方法が考案されていなかった事にある。

そこで我々は高精度の荷電表面計算法を考案し、 荷電した TiO2表面上の吸着水分子反応をシミュ



図 1. TiO2 上の濡れ性の変化。a は光照射前、b は光 照射後。参考文献[1]より抜粋。



図 2. 提唱されている光誘起親水性のモデルメカニズム。 (i)~(iii)は本文中の説明の記号と対応する。

レートすることにより、光誘起親水性メカニズム の解析を行った。

2 荷電表面計算法の開発:電場誘 起電荷シート法

2 つの電極に電池を繋げると、一方の電極表面 は正に荷電し、もう一方は負に荷電する。着目す る荷電表面と対をなす表面は対極と呼ばれ、互い に逆符号の荷電状態となる。着目する荷電表面か ら生じる電場は対極の電荷(補償電荷)により遮蔽 され対極内部に侵入しない。

第一原理計算によって荷電表面を表現する際に も、着目する表面のみでなく対極の補償電荷の存 在を取り入れなくてはならない。この補償電荷と して平坦な逆符号電荷シートを挿入する方法が従 来用いられていた。しかしこの方法は荷電表面が 平坦かつ金属である時のみ有効であり、それ以外 の表面(半導体・イオン結晶・吸着分子を持つ表 面)には適用できない[4]。

そこで我々は、荷電表面から発する電場をグリ ーン関数法により導出し、その電場を遮蔽する補 償電荷シートを図3のように真空に挿入する方法: 電場誘起電荷シート法を開発した[5]。電場誘起電 荷シートの密度ρFは以下の式で表される。

$$\rho_F(k,g) = -\frac{g}{4\pi L} \exp\left[-\left(\frac{ka}{2}\right)^2\right] \tanh(Lg) \sum_{k'} \phi_{slb}(k',g)$$
$$-\operatorname{sgn}(k) \frac{\operatorname{erf}(|k|a/2)}{4\pi L} \sum_{k'} \phi_{slb}(k',g)k'$$

ここで ϕ_{slb} は原子スラブ層からのポテンシャ ル、L はユニットセルの z 軸長さ、**k**, g はそれぞ れ z 軸方向およびそれに垂直方向の波数ベクトル を表す。a はチャージシートの厚さを表す。

この方法により対極に誘起される補償電荷は正確に表現され、一般的な表面に対して高精度な荷 電表面状態の計算が可能となる[5]。また簡潔な数 式で表現できるため、既存コードへの組み込みが 容易であり、荷電表面計算による計算時間の増加 もほとんどない。



z=0 Slab region z=2L図 3. 原子スラブ領域と電場誘起電荷シートを配置したユ ニットセル側面図。 σ は荷電量を表す。 ρ_F は電場を遮蔽 するように密度分布が変化する。

3 正荷電 TiO2 表面上の吸着反応

以上の荷電表面計算法を密度汎関数法に基づく 第一原理計算プログラムに組み込み、図 2 (iii)に 示す反応が進むかを検証した。図 4 (a), (b)はそれ ぞれ吸着水分子が OsH サイトで乖離吸着、分子状 吸着した配置である。配置(a), (b)をとるための吸 着エネルギーは1.56 および1.01 eV と吸熱的であ り、この配置はエネルギー的に不安定である。つ まり<u>光誘起親水性モデルメカニズム図 2 (iii)のよ</u> うな表面 OsH の増加は実現されない。

一方、水分子をOsH サイトに割り込む配置では なく、単にOsH 上方に配置させた(図 5(a))。正に 荷電すると、図 5(b)のようにOsH の H は吸着水 分子へと移動し H₃O+を形成した。吸着エネルギー は-1.54 eV であるため、H₃O+は安定に存在しうる。 H₃O+は水分子のクラスターを形成する事が知ら れている。我々はこの正荷電効果による H₃O+生成 が TiO₂ 上の吸着水分子群の吸着構造を変えるこ とで、親水性へと変化すると予測している。



図 4. 水分子が OsH サイトに(a) 乖離吸着した表面、(b) 分子状に吸着した表面の上面図。



図5. (a) 水分子が OsH サイト上に吸着した表面と、(b) 荷電させた表面の側面図。

4 まとめと展望

高精度で荷電表面の電子状態を計算できる第一 原理電子状態計算法を開発した。 TiO₂ 表面上の 吸着水分子は、既存の光誘起親水性メカニズムで 提唱されている反応を示さなかった。一方、正荷 電効果により吸着水分子が H₃O⁺へと変化する反 応を観測した。この H₃O⁺の生成が光誘起親水性の 初期反応に重要な役割を演じていると考えられる。

さらなる光誘起親水性メカニズムの検証には、 多数の水分子を含めた第一原理分子動力学法によ る時間発展計算が必要である。本荷電計算法は既 存コードへの組み込みが容易であるため、通常の 第一原理計算部分の並列化と高性能なスーパーコ ンピュータが実現されれば、メカニズムの全容解 明につながると期待される。

参考文献

- R.Wang, et al., Nature (London), 388, 431 (1997).
- [2] N. Sakai, et al., J. phys. Chem.B, 107, 1028 (2003).
- [3] S. Kajita, T. Minato, H. S. Kato, M. Kawai and T. Nakayama, J. Chem. Phys. 127, 104709 (2007).
- [4] S. Kajita, T. Nakayama and J. Yamauchi, J.Phys. Conf. Ser., 29, 120 (2006)
- [5] S. Kajita, T. Nakayama and M. Kawai, J. Phys. Soc. Jpn., 76, 44701 (2007)